Nº d'ordre 56

50376 1966

Exclude Crel

# UNIVERSITÉ DE LILLE 15

### FACULTÉ DES SCIENCES

# CENTRE DE 3<sup>e</sup> CYCLE D'ÉLECTRONIQUE

# THÈSE DE 3° CYCLE



Contribution à l'amélioration d'un spectromètre Stark par asservissement de la fréquence de la source

> Membres du Jury : M. GABILLARD, Président M. LEBRUN, Examinateur M. WERTHEIMER, Examinateur

Présentée à Lille, le 12 Juillet 1966

par

Alain DUBRULLE

# UNIVERSITE DE LILLE FACULTE DES SCIENCES

### DOYENS HONORAIRES :

MM. PRUVOST, LEFEBVRE, PARREAU,

### PROFESSEURS HONORAIRES :

MM. ARNOULT, BEGHIN, CAU, CHAPELON, CHAUDRON, CORDONNIER, DEHLUVELS, DEHORNE, DOLLE, FLEURY, GERMAIN, KOURGANOFF, LAMOTTE, LELONG, Mme LELONG, MM. MAZET, MICHEL, NORMANT, PARISELLE, PASCAL, PAUTHENIER, ROIG, ROSEAU, ROUBINE, WIEMANN, ZAMANSKY, KAMPE DE FERIET.

### DOYEN :

Monsieur TILLIEU, Professeur de Physique

ASSESSEURS :

MM.	DURCHON	Professeur	de	Zoologie
	HEUBEL	Professeur	de	Chimie Ninérale

### **PROFESSEURS** :

Ν	IM.	BACCHUS	Astronomie Calcul Numérique
		BECART	Physique
		BERKER	Mécanique des Fluides
		BLOCH	Psychophysiologie
		BONNEM AN-BENIA	Chimie et Physico-Chimie Industrielle
		BONTE	Géologie appliquée
		BOUGHON	Mathématiques
		BOUISSNT	Physiologie animale
		BOURIQUET	Botanique
		CIEL BT	Géologie
		CORSIN	Paléobotanique
		DECUYPER	Mathématiques
		DEDEKER	Professeur associé de Mathématiques
		DEFRETIN	Biologie marine
		DEHORS	Physique Indus <b>trielle</b>
		DELATTRE	Géologie
		DELGAU	Géologie
		DELHAYE	Chimie Minérale
		DESCOMBES	Calcul différentiel et intégral
		FOURET	Physique
		GABILLARD	Radioélectricité et Electronique
		GERIAIN	Chimie Générale et Chimie Organique
		GLACET	Chimie
		GONTIER	Mécanique des Fluides

.../...

MM	HETM DE BALZAC
	HOCOURTER
	LEREGIE
í Mm e	LEREGUR
Mr	LEBRIN
Melle	L'ENOBLE ·
MM	LT BRART
	LINDER
	LUCQUIN
	MARION
Melle	MARQUET
MM	MARTINOT-LAGARDE
	TAUREL
	HENESSIER
	MONTREUIL
	MORIAMEZ
	PARREAU
	PEREZ
	PHAM MAU QUAN
	POUZET
	PROUVOST
	SAVARD
	SCHALLER
	SCHILTZ
Mme	SCHWARTZ .
MM	TRIDOT
	VIVIER
	WATERLOT
	WERTHEIM ER
നത് വിവ	- אהיכוהנה
	ILERINCES :
MM	BEAUFILS
	BLANCHARD
	BOILLET
	BUI TRONG LIMU
	CHASTRETTE
	COMBET
	CONSTANT

DERCOURT

GAVORET

LACOMBE

HUARD DE LA MARRE

Mm e DRAN

MM FOATA

HERZ

DEVRAINNE

.

\$

٩,

MAITRES

Zoologie Botanique générale et appliquée Botanique Physique Radioélectricité Physique Radioélectricité Botanique Chimie Minérale Chimie Mathématiques Mécanique des Fluides Chimie Géologie Chimie Biologie Physique Mathématiques Physique Mécanique rationnelle et expérimentale Calcul Numérique Géologie Chimie Générale Zoologie Physique Analyse supérieure Chimie Biologie animale Géologie et Minéralogie Physique

Chimie Appliquée Chimie Générale Physique Mathématiques Chimie Générale Mathématiques Physique Géologie et Minéralogie Chimie Générale Chimie Générale Chimie Appliqiée Mathématiques Physique Mathématiques Calcul Numérique Mathématiques MAES METTETAL MONTARIOL MOUVIER NGUYEN PHONG CHAU PANET RAUZY SAADA SEGARD TUDO VAZART VAILLANT VIDAL

Physique Zoologie Chimie Chimie Physique Electromécanique Mathématiques Physique Chimie Biologique Chimie Minérale Appliquée Botanique Mathématiques Physique Industrielle

### SECRETAIRE GENERAL, ATTACHE PRINCIPAL : Monsieur LEGROS

ATTACHES D'ADMINISTRATION :

~

•

Ą

Messieurs COLLIGNON FACON JANS LEROY

\_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_

Ce travail a été effectué au Laboratoire de Spectroscopie Hertzienne du Département de Physique de la Faculté des Sciences de L'Université de Lille, sous la direction de Monsieur le Professeur Wertheimer, à qui je tiens à exprimer mes sentiments de vive gratitude.

Je remercie tout particulièrement Monsieur le Professeur Gabillard, directeur du Centre de 3ème cycle d'Electronique de Lille, qui a bien voulu me faire l'honneur de présider le jury, ainsi que Monsieur le Professeur Lebrun, qui a accepté d'en être membre.

J'adresse également mes remerciements à mon collègue et ami, G. Journel qui a, par sa collaboration, permis de mener à bien la réalisation de ce travail.

Mes remerciements vont encore à Messieurs Rosseels et Vanhoutte pour les conseils et l'aide constante qu'ils m'ont apportés, ainsi qu'au Personnel de l'atelier **po**ur les réalisations mécaniques de ce travail. INTRODUCTION

L'étude de la structure quadripolaire dans le spectre de rotation du chlorure de thionyle, nous impose l'utilisation d'un spectromètre de grande sensibilité présentant un bon pouvoir de résolution.

Le spectromètre stark répond aux conditions de sensibilité, mais son pouvoir de résolution dans des conditions normales d'utilisation est assez faible.

Pour pallier à ce défaut nous avons réaliser un dispositif permettant un balayage très lent de la fréquence de la source hyperfréquence.

#### SOMMAIRE

Un procédé de balayage lent de la fréquence de la source hyperfréquence ne présente, en spectrométrie stark, que des avantages puisque sensibilité et résolution de l'appareillage sont alors augmentées.

La réalisation d'un tel procédé impose la réduction des variations aléatoires de la fréquence d'oscillation du klystron à des valeurs faibles devant la largeur des phénomènes observables.

Pour cela deux ondemètres en transmission, dont les fréquences d'accord sont légèrement décalées, définiront une fréquence d'oscillation du klystron. Tout écart de fréquence sera traduit par deux courants détectés variant en sens inverse.

Après amplification, la différence de ces courants sera transformée en effet correcteur de la fréquence d'oscillation de la source soit, par l'intermédiaire d'un champ magnétique agissant sur le faisceau électronique du klystron soit par variation de la tension réflecteur du klystron, la liaison amplificateur réflecteur étant réalisée par un dispositif opto-électronique.

Le balayage linéaire de la fréquence sera provoqué par déplacement lent de la fréquence d'accord des ondemètres.

Nous avons utilisé ces procédés à l'étude des conditions physique et électronique permettant d'obtenir des largeurs de raies voisines de celles prevues comme minimum par la théorie.

### CHAPITRE - I -

Pour augmenter la sensibilité des spectromètres on est conduit à séparer les causes de bruits en deux catégories, l'une liée au spectre du signal et l'autre liée à la fréquence moyenne de ce spectre.

Pour cela il suffit de moduler l'absorption à la fréquence f<sub>o</sub>. La bande passante du quadripole de sortie sera alors déterminée par la vitesse de balayage tandis que le bruit de cristal qui n'est pas un bruit blanc dépendra de la fréquence de modulation f<sub>o</sub>. Pour réaliser cette modulation nous utilisons un spectromètre à effet stark. En absence de champ électrique apparait le phénomène d'absorption tandis qu'en présence d'un champ électrique la dégénérescence des niveaux de rotation est plus au moins levée et l'absorption se répartie entre un nombre plus important de raies. Pratiquement en modulant avec un signal carré, la demi période correspondant à l'absence de champ donne le spectre de la molécule en milieu isotrope ; l'autre demi période donnant son spectre stark. Les fréquences des raies du second spectre dépendent de l'intensité du champ électrique appliqué.

Influence de la vitesse de balayage sur la largeur des raies (1) Soit So.e<sup>i O</sup>le signal émis par un klystron O désigne la phase du signal

 $\frac{d\Theta}{dt} = \omega \quad \text{représente la pulsation instantanée}$ 

si le klystron est balayé linéairement en fréquence on a  $\omega = \omega_0 + bt$  et

$$\Theta = \omega_0 \quad t + \frac{1}{2} \quad bt^2$$

La transformée de Fourier nous donne le spectre de ce signal soit :

$$g(\omega) = \frac{S_0}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{i(\omega_0 t + \frac{bt^2}{2})} e^{-i\omega t} dt$$
$$= \frac{S_0}{2\pi} \sqrt{\frac{2\pi i}{b}} e^{-i\frac{(\omega - \omega)^2}{2b}}$$

La raie du gaz a étudier constitue un filtre pour le signal envoyé. La réponse en amplitude de ce filtre est donnée par :

H ( $\omega$ ) = 1 - exp  $\left[ -\frac{1}{2} - \log 2 \left( \frac{\omega_0 - \omega_0}{\Delta \omega} \right)^2 \right]$ si l'on admet pour la raie une forme de Gauss Ч

où  $\Delta \omega$  est la largeur qui correspond à une amplitude  $\frac{1}{\sqrt{2}}$ -fois l'amplitude du maximum. La réponse de ce filtre à une tension d'entrée de la forme  $g(\omega)$  sera :

$$V(t) = \int \frac{+\omega}{-\omega} g(\omega) H(\omega) e^{i\omega t} d\omega$$

$$V(t) = \left[\frac{1+i\gamma}{1+\gamma^2}\right]^{1/2} e^{-\frac{\gamma-bt^2}{2(1+\gamma^2)}} e^{-i\left[\omega_0 t + \frac{bt^2}{2(1+\gamma^2)}\right]}$$
  
avec  $\gamma = \left[4 \log 2\right] \frac{b}{\Delta \omega^2}$ 

Le module de cette expression détermine l'amplitude du signal de sortie. Il apparait donc que la largeur apparente de la raie augmente avec la vitesse de balayage.

### Nécessité du balayage lent en spectrométrie stark

Un balayage très lent aura donc pour effet :

- 1°) De diminuer la largeur apparente des raies
- 2°) De diminuer le bruit à la sortie du quadripole amplififateur puisque la bande passante de l'amplificateur de sortie sera d'autant plus réduite que la vitesse de balayage est lente.

Cela se traduit par une augmentation de la sensibilité du spectromètre.

# Nécessité d'une stabilisation de la fréquence d'oscillation de la source hyperfréquence.

Nous venons de voir la nécessité d'un balayage lent pour augmenter la sensibilité et la résolution des spectromètres stark. Or, la fréquence d'oscillation des klystrons varie aléatoirement au cours du temps.

Le chauffage du filament du klystron, les variations possibles des tensions d'alimentation, les déformations de la cavité dues aux effets thermiques, sont sans doute les principales causes de variation de la fréquence d'oscillation des klystrons. Pour un klystron 8 mm Philips, ces dérives atteignent plusieurs centaines de Kilchertz par minute et l'enrégistrement (1) traduit ce fait (la détection des variations de fréquence étant faite à partir du flanc d'un ondemètre en transmission qui joue le rôle de discriminateur).

Il apparait donc nécessaire de réduire ces variations de fréquence à une valeur très inférieure à la largeur des raies à étudier.

4



Courbe de variation de la Frequence d'oscillation d'un klystron 8mm en Fonction du temps

(1)

#### CHAPITRE - II -

### Procédés de stabilisation

Deux procédés sont utilisés pour stabiliser la fréquence d'oscillation d'un klystron.

### Stabilisation de phase

La figure (2) représente une chaîne de stabilisation de phase. Un signal, issu d'un oscillateur étalon stable en fréquence, est après multiplication mélangé au signal H.F. issu du klystron à stabiliser.

On recueille à la sortie du cristal mélangeur un signal de fréquence (Fo - N Fe), Fo doit être telle que (Fo - N Fe) est voisin d'une fréquence intermédiaire Fi.

Le signal de fréquence Fi est alors amplifié, mis en forme et l'on compare la phase de ce signal à la phase d'un signal de référence issu de l'étalon de fréquence.

A la sortie du comparateur de phase on recueille une tension continue d'erreur qui est appliquée au réflecteur du klystron. La phase de la source hyperfréquence est donc verouillée sur celle de l'étalon de fréquence et la stabilité relative en fréquence du klystron est celle du pilote.

Il est possible d'obtenir par ce procédé une stabilité caractérisée par un  $\frac{\Delta F}{F}$  de l'ordre de 10<sup>-11</sup>.

### Stabilisation de Fréquence

Un dispositif détecte les variations de fréquence autour d'une fréquence d'oscillation du klystron choisie. Ce signal d'erreur correctement amplifié est transformé en effet correcteur de fréquence par un servo mécanisme qui ramène la fréquence d'oscillation du klystron au voisinage du point de fonctionnement choisi. La qualité de la stabilisation est liée au gain de la chaîne et la correction de fréquence n'intervient par l'intermédiaire du servo STABILISATION DE PHASE





mécanisme, que lorsqu'il y a eu variation de fréquence.

Un procédé de stabilisation de fréquence maintient donc la fréquence d'oscillation d'un klystron dans une bande plus ou moins étroite suivant la qualité de la chaine de stabilisation.

 $\left< \right>$ 

Il est possible d'obtenir par cette méthode une stabilité caractérisée par un  $\frac{\Delta F}{T}$  de l'ordre de 10<sup>-8</sup>.

La résoltuion maximum des spectromètres Stak dans la gamme de fréquence qui nous intéresse est de l'ordre de la centaine de kilohertz. Aussi, un procédé de stabilisation de fréquence permettant une stabilité de la source de l'ordre du kilohertz nous apparait elle comme suffisante.

### CHAPITRE - III -

Détection du signal d'erreur

La détection du signal d'erreur dans le procédé de stabilisation de fréquence choisi se fera par la méthode suivante, imaginée par le Professeur GOZZINI.

Sur une voie dérivée du klystron nous placons en parallèle deux ondemètres en transmission dont les fréquences d'accord sont légèrement décalées. La différence S<sub>1</sub> - S<sub>2</sub> entre les signaux détectés à la sortie de chaque ondemètre constituera le signal d'erreur. (Fig. 3)

### Ondemètre en transmission (2)

Ils sont constitués: d'un corps en laiton, cylindrique, coplé au guide principal par deux trous, distants de  $\lambda_3/2$ , percés dans le petit coté du guide ; d'un guide de sortie faisant un angle de 45° avec l'axe du guide principal couplé au corps de l'ondemètre par un trou percé dans la paroi latérale du cylindre. Dans le mode TE<sub>01</sub> utilisé, le facteur de qualité à vide est supérieur à 10<sup>4</sup>.

Les figures (4, 5, 6) donnent les plans de construction de ces ondemètres.

La caractéristique puissance transmise en fonction de la fréquence de la source est donnée par le schéma suivant



F. Frequence d'accord



÷.,



\*







#### Détection du signal d'erreur

Nous décalons les fréquences d'accord des deux ondemètres de  $\Delta f$ . Si nous représentons sur un même diagramme les courants détectés  $S_1$  et  $S_2$  à la sortie de chaque ondemètre en fonction de la fréquence d'oscillation de la source hyperfréquence mous obtenons



 $F_1 \text{ et } F_2$  fréquence d'accord des ondemètres  $F_2 \simeq F_1 + \Delta F$  $i_0 \simeq \frac{i \max}{2}$ 

L'intersection des caractéristiques des ondemètres détermine une fréquence de stabilisation F. Au voisinage de cette fréquence la variation  $\frac{\Delta i}{\Delta F}$  est toujours sensiblement linéaire. Lorsque le klystron oscille à la fréquence F nous détectons deux signaux  $S_1 = S_2 = i_0$ Si la fréquence d'oscillation du klystron s'écarte de F et devient F' inférieur à F on aura alors  $S_1 = i_1$  et  $S_2 = i_2$ . Si l'on admet les caractéristiques d'ondemètres comme rectiligne au voisinage de F on aura

$$S_1 - S_2 = i_1 - i_2 = 2\xi$$

Pour un point d'oscillation F" supérieur à F le signe de cette différence sera négatif  $S_1 - S_2 = -2 \epsilon$ 

La différence S<sub>1</sub> - S<sub>2</sub> représente donc un signal caractéristique des fluctuations autour de la fréquence d'oscillation choisie F. Il est à noter que l'écart séparant les fréquences d'accord des deux cavités doit être supérieur à l'écart résiduel de fréquence possible en régime stabilisé.

10

### CHAPITRE - IV -

Stabilisation de la fréquence d'oscillation d'un klystron par système magnétique

Action d'un champ magnétique sur la fréquence d'oscillation d'un klystron 8 mm Philips

Comme cela nous a été suggéré par le Professeur GOZZINI, nous avons constaté qu'un champ magnétique perpendiculaire à l'axe du faisceau électronique d'un klystron 8 mm Philips provoque une variation de la fréquence d'oscillation de celui-ci.

Une bobine à point milieu constituée de deux fils de 18/100e enroulés ensemble sur un mandrin de 26 mm de diamètre et, comprenant 1 500 tours permet, lorsque chaque enroulement est parcouru par un courant, d'appliquer sur le klystron un champ magnétique.

Un noyau constitué de toles au silicium permet une meilleure définition de ce champ (Fig. 7) L'impédance de l'ensemble est de la forme  $Z = (.144 + \cancel{0} 0, 8 \omega) \Omega$ 

Les sens des courants dans les deux enroulements sont opposés ; la différence  $(I_1 - I_2)$  de ces courants définit le sens et l'intensité du champ magnétique appliqué au klystron.

Influence du champ magnétique sur la fréquence

Nous avons constaté que pour un champ magnétique constant appliqué dans la zone correspondant à l'intervalle cathode-cavité du klystron, il existe une position (1) pour laquelle la variation de la fréquence d'oscillation est maximale. Pour une position (2) perpendiculaire à la précédente l'écart de fréquence est insignifiant.



Pour la position (1) privilégiée l'écart de fréquence est lié au sens du champ magnétique.



La courbe (8) traduit pour la position 1 l'écart de fréquence d'oscillation du klystron en fonction de la différence  $(I_1 - I_2)$  des courants dans la bobine.

Cet effet du champ magnétique sur la fréquence du klystron ne peut être expliquée si l'on considère une théoric simplifiée du klystron reflex qui suppose :

- un temps de transit infiniment court dans l'espace H.F
- un champ de freinage uniforme
- un faisceau électronique cylindrique parallèle à l'axe-du tube
- l'élimination des électrons après avoir franchi l'espace H.F

Une théorie dite "du second ordre" amène l'introduction d'un certain nombre de paramètres définissant plus précisément le fonctionnement d'un klystron reflex.

Ces différents paramètres sont :

α - La fraction du courant cathodique qui traverse effectivement
 le champ H.F au retour, lié à l'opacité des grilles et à la
 qualitéde l'optique électronique. α I<sub>o</sub> est le courant utile
 dans l'espace H.F

 $\beta = \frac{V_{ev}}{V^{HF}}$  - Le coefficient de modulation lié au temps de transit non négligeable dans l'expace H.F

- Vev correspond à l'amplitude de la modulation de vitesse exprimée en volt
- $V_{\rm HF}$  correspond au terme de modulation dû au champ électrique H.F sur l'axe de la cavité ( $\beta = 1$  pour un espace H.F infiniment court).
  - Le coefficient d'abberation de phase, lie au fait que toutes les trajectoires électroniques dans le faisceau ne sont pas parallèles à l'axe.

Io - le courant cathodique

F

- le coefficient caractérisant la non uniformité du champ pendant le groupement des électrons. Il peut être considéré en première approximation comme le produit d'un coefficient F<sub>1</sub> lié au temps

de transit fini dans l'espace H.F, par un coefficient  $F_2$  lié au phénomènes de charge d'espace

- e temps de transitmoyen des électrons pendant le groupement compté au milieu de l'espace H.F
- Vo la tonsion d'accélération

Dans ces paramètres  $\alpha \phi \beta F \Theta$  sont susceptibles de subir l'influence d'un champ magnétique perpendiculaire à la trajectoire des électrons.

Mais seule, une variation du coefficient  $\phi$  entrainant une variation de  $\Theta$  permet d'expliquer le phénomène expérimental. En effet, si l'on admet que le faisceau électronique présente en l'absence de champ une certaine obliquité (et cela a été constaté sur certain klystron par MISSON - GENON, METIVIER (3); il est alors possible que pour une certaine direction du champ magnétique on augmente ou diminue celle-ci suivant le sens du champ magnétique. Pour mune position perpendiculaire du champ l"effet devenant négligeable. Ces variatins d'obliquité entrainant une variation de  $\Theta$  donc une variation de la fréquence d'oscillation du klystron pouvant atteindre plusieurs dizaines de mégahertz.

L'action du champ magnétique sur les autres paramètres caractéristiques du klystron se traduit par une variation de puissance, ce que l'on constate expérimentalement.

Il est à remarquer que l'action d'un champ magnétique sur la fréquence d'oscillation d'un klystron dépend des caractéristiques technologiques de celui-ci ; pratiquement nous n'avons constaté un effet de variation de fréquence utilisable que sur les klystrons Philips 8 mm et 4 mm.

Chaine de stabilisation

Le signal d'erreur détecté par les deux ondemètres croisés sera après amplification, utilisé à créer un champ magnétique corrigeant la fréquence d'oscillation du klystron.

### Détection du signal d'erreur

Les deux cavités délivrent  $S_1$  et  $S_2$  caractéristiques des écarts de fréquence autour dupoint de fonctionnement F choisi correspondant à  $S_1 = S_2$ .

,Le niveau moyen  $S_1 = S_2$  est ramené par action sur les atténuateurs à deux courants  $I_1 = I_2 = 10 \mu A$  lorsque chaque cristal détecteur est fermé sur un galvanomètre de 20  $\Omega$  de résistance interne.

### Amplification (Fig. 9)

Un amplificateur continu symétrique comprend : un double étage amplificateur ; un étage séparateur branché en collecteur commun ; un étage de sortie branché en émetteur commun permet de conserver le rapport  $S_1 - S_2/I_1 - I_2$  sensiblement constant lorsque la vitesse des écarts de fréquence évolue. Le transistor  $T_3$  est utilisé en injecteur de courant, il permet de maintenir constante la valeur moyenne des tensions collecteurs de  $T_1$ et  $T_2$ , soit  $\frac{V_{c1} + V_{c2}}{2}$ , du fait des deux résistances reliant ces deux collecteurs à la base de  $T_3$ . Pour  $S_1 = S_2$  on a  $I_1 = I_2 = 25$  m A, d'autre part  $I_2 - I_1$  maximum = 30mA

### Correction de la fréquence d'oscillation du klystron

En choisi-

14

ssant\_convenablement le sens du courant dans chaque enroulement de la bobine\_pour  $S_1 = S_2$  le champ magnétique appliqué au klystron est nul puisque  $I_1 = I_2 = 25$  m A.

Tout écart entre les signaux d'entrée  $S_1$  et  $S_2$  sera traduit par une différence entre les courants  $I_1$  et  $I_2$  d'où application d'un champ magnétique sur le klystron, ayant le sens de la variation  $S_1 - S_2$ et tendant à corriger la fréquence d'oscillation.

### Caractéristiques de la chaine de stabilisation

- La courbe (10) représente les variations du rapport  $\Delta i$  (différence entre signaux d'entrée de l'amplificateur) et  $\Delta I$  (différence entre les courants traversant deux résistances de 72  $\Omega$  remplaçant le systèmemagnétique) pour des fréquences de variation de  $\Delta i$  différentes.

- La courbe (11) représente les variations du rapport écart de fréquence détecté sur correction de fréquence appliquée par des vitesses d'écart différentes.

- La stabilité de la source hyperfréquence est de l'ordre de 10<sup>-7</sup>.





Courbe - 11

## CHAPITRE - V -

Stabilisation de la fréquence d'oscillation d'un klystron par action sur la tension réflecteur

Le signal d'erreur issu des deux ondemètres croisés sera après amplification transformé en tension correctrice appliquée au réflecteur du klystron.

La difficulté se trouve dans la réalisation d'une liaison amplificateur réflecteur qui fonctionne encore à fréquence nulle. Le réflecteur est en effet d'un potentiel de - 2000 V par rapport à la masse. Nous avons tourné cette difficulté grace à un dispositif optoélectronique à fort isolement qui répond aux exigences de la liaison.

### Détection du signal d'erreur

C'est le même procédé que pour la chaine de stabilisation précédente

### Amplification (Fig. 12)

Le schéma de l'amplificateur continu symétrique est donné par la fig. 12. Les trois étages constituant cet amplificateur sont identiques à ceux de l'amplificateur décrit dans la chaine de stabilisation précédente.

Une diode est placée dans le circuit émetteur de T<sub>7</sub>. Le courant moyen qui la traverse pour S<sub>1</sub> = S<sub>2</sub> est de 8 mA. Pour S<sub>1</sub>  $\neq$  S<sub>2</sub> ce courant pourra varier de 4 à 12 mA.

### Liaison opto-électronique

Une excitation électrique (polarisation en directe) peut créer pour certain semi conducteur une condition équivalente à l'inversion de population pour les matériaux à structure de bande. La recombinaison des paires électrons trous au niveau de la jonction est alors radiative pour l'arseniure de Gallium et il y a apparition d'une émission de lumière avec  $\lambda = 9 000$  A.



L'intensité de l'émission lumineuse est proportionnelle à l'excitation. C'est une diode de ce type qui est placée dans le circuit émetteur de  $T_7$ . L'émission lumineuse est sensiblement proportionnelle au courant qui traverse la diode. La caractéristique électrique de cette diode est donnée par la Fig. (14).

Un photo transistor au silicium recevra la lumière émise par la diode et la figure (15) donne la **carac**téristique de transfert de l'ensemble diode-phototransistor.

L'isolement diode phot transistor est supérieur à  $10^{11}$  volts. L'ensemble constitue un dispositif commercialement disponible, celui que nous avons utilisé est le hpa 4302 de Hewlett Packard (Fig. 13) La tension réflecteur est un organe de commande de la fréquence d'oscillation du klystron pour le 8 mm Philips on a  $\frac{\Delta f}{\Delta V} = 0.8$  MHz/volt et l'excellent isolement qui caractérise le système opto électronique permet d'inclure le photo transistor dans le circuit réflecteur. Une résistance de 50 K  $\Omega$  dansle circuit collecteur transforme les variations de courant collecteur en variation de tension appliquée au réflecteur.

La courbe (16) donne les tensions de correction appliquées au réflecteur en fonction du courant  $I_1$  qui traverse la diode émettrice de lumière.

### Caractéristiques de la chaine de stabilisation

- La courbe (17) représente les variations du rapport  $\Delta i$  (différence entre signaux d'entrée de l'amplificateur) et  $\Delta I$  (différence entre les courants traversant la diode I - I moyen), pour des fréquences de variations de  $\Delta i$  différentes.

- La courbe (B) représente les variations du rapport écart de fréquence détecté sur correction de fréquence appliquée pour des vitesses d'écart différentes.

- La stabilité de la source hyperfréquence est de l'ordre de 10<sup>-7</sup> mais la bande passante de ce servomécanisme est bien supérieure à celle du système magnétique.









Courbe 18

CHAPITRE --VI --

Balayage lent de la fréquence de la source

Les chaines de stabilisation précédemment décrites, permettent de maintenir les écarts de fréquences dans une bande de quelques kilohertz autour du point de fonctionnement choisi.

Si l'on déplace le point de fonctionnement F correspondant à la croisée des ondemètres, la chaine de stabilisation entrainera la fréquence d'oscillation du klystron vers le nouveau point de fonctionnement. C'est le principe du balayage lent réalisé.

Nous déplacerons lentement le point de fonctionnement en chauffant de façon identique, les ondemètres. Les fréquences d'accord des cevités se déplacent ainsi que le point correspondant à la croisée des ondemètres.



Il suffit d'un chauffage relativement peu puissant (10 w) pour obtenir un balayage en fréquence de plusieurs Mégahertz.

La courbe (19) traduit l'évolution du balayage pour des puissances de chauffage des corps d'ondemètres différentes.



Fig. 19

13

### CHAPITRE - VII -

Appareillage

### Spectromètre Fig. 19

Il est constitué ; d'une source hyperfréquence accompagnée du système de balayage lent ; d'une cellule d'absorption, à effet stark, de deux mètres de longuemr ; d'un modulateur stark carré fonctionnant à la fréquence de modulation de 100 KHz et, capable d'assurer sous 1200 volt la charge et la décharge de la capacité que constitue la cellub; d'un détecteur à cristal (IN 26) ; d'un amplificateur sélectif accordé sur la fréquence de modulation stark de 1500 hz, de bande passante et enfin; d'un détecteur de phase dont la bande passante définie par  $B = -\frac{\pi}{RC}$ est liée à la vitesse de balayage.

Le détecteur de phase réduit, la bande passante utile du récepteur, sans pour autant exiger des conditions de stabilités sévères pour la fréquence de modulation stark ainsi que pour l'accord du récepteur. Enfin il feit apparaitre différemment la spectre stark et le spectre correspondant au champ nul puisque le maximum d'amplitude de l'un correspond au minimum d'amplitude de l'autre et lorsque à l'accord, signal et référence sont en phase, le signal correspondant au spectre stark sera lui en opposition de phase avec la référence.

A la sortie les tensions correspondantes du détecteur de phase seront donc de signe opposés .

### Marquage en fréquence Fig. 19

Pour associer à ce spectromètre une échelle de marquage de fréquence nous avons réalisé le procédé suivant : Un cristal 1 N 26 assure la génération d'harmoniques et le mélange de deux signaux de fréquences différentes ; un signal issu d'un klystron "Férisol" stabilisé en phase sur une fréquence F voisine de 3 GHz et, un signal de fréquence 400 KHz.



1

...

Le signal obtenu se propage dans un tronçon de guide quiélimine toutes les fréquences parasites inférieures à la fréquence de coupure du guide (4). Il est appliqué ainsi que la signal de fréquence Fo provenant du klystron à un cristal mélangeur 1 N 26. Le battement résultant est reçu par un amplificateur sélectif 100 KHz qui délivre mun transitoire chaque fois que l'on vérifie la relation

 $\frac{+}{-}$  100 KHz = Fo - nF  $\frac{+}{-}$  n<sub>1</sub> 400 KHz n, n<sub>1</sub> entiers

Les marqueurs obtenus sont distants de 200 KHz et la Fig. 20 donne un enregistrement d'une éohelle de marqueur au voisinage de la fréquence 34.097.720 MHz.

La difficulté de réalisation est liée à l'adaptation des différents générateurs utilisés.



Fig. 20

#### CHAPITRE - VIII -

### Résultats

Pour juger le matériel réalisé nous avons du bon d'évaluer la résolution du spectromètre en comparant la largeur théorique d'une raie d'absorption de l'anhydride sulfureux à sa largeur enregistrée expérimentalement.

### Largeur d'une raie d'absorption

Lorsqu'un ensemble de molécules absorbe de l'énergie électromagnétique, l'absorption couvre une bande de fréquence centrée sur la fréquence Fo.

La largeur de la raie est alors la largeur naturelle augmentée des causes physiques d'élargissement : effet Doppler, collision entre molécules, chocs sur les parois, saturation, toutes choses qui dépendent, la pression, la température et la puissance d'irradiation. Cette largeur peut être réduite à 80 KHz pour la raie étudiée par un choix convenable de la pression du gaz et de la puissance H.F qui traverse la cellule.

Pratiquement la pression sera de l'ordre de  $10^{-2}$  mm de mercure et la puissance H.F détectée en bout de cellule correspond à un courant de 10 µA lorsque le cristal est fermé sur un galvanomètre de résistance interne 20  $\Omega$ .

### Elargissement lié à la modulation stark.

La modulation stark est équivalente à une modulation d'amplitude à la fréquence fo du phénomène d'absorption de fréquence Fo.

Il apparait donc autour de la fréquence centrale de la raie Fo deux bandes latérales Fo - fo et Fo + fo qui entrainent un élargissement apparent de la raie égal à deux fois la fréquence de modulation stark. La fréquence de modulation utilisée étant de 100 KHz la largeur de la raie dans les conditions définies précédemment sera donc de l'ordre de 280 KHz. Choix de la bande passante du détecteur de phase (5)

Lorsqu'on balaye

en fréquence un klystron la vitesse de balayer est déterminée par la largeur du signal, elle-même déterminée par la bande passante du détecteur de phase  $B_{,}=\frac{\pi}{RC}$  soit  $RC = \tau$  si la tension d'entrée du déteteur de phase est  $v_{i}(t)$ , à la sortie on a

teur de phase est  $v_i(t)$ , à la sortie on a  $v_o(t) = \frac{1}{\tau}$  e  $v_i(t') dt'$  (1)

si l'on balaye une raie d'absorption la tension d'entrée peut s'écrire

$$v_{i}(t) = V / 1 + \left(\frac{t - to}{\Delta t}\right)^{2}$$
 (2)

avec to l'instant de passage au maximum d'absorption.

Δ t le temps mis pour décrire la demi largeur de raie.

La combinaison des relations (1) et (2) donne le réseau de courbe de la figure- 21 ... où il apparait pour  $\Delta t > \tau$  un déplacement de la raie ainsi qu'un élargissement électronique lié à une diminution du maximum de tension de sortie.

Pour que ces effets soient négligeables Strandberg conseille une constante de temps  $\tau$  = RC 20 à 50 fois plus faible que le temps de passage sur la raie à mi-hauteur.

Utilisation du balayage lent

Notre procédé de balayge lent sera utilisé pour l'étude de la raie  $27_{5,23} \rightarrow 26_{6,20}$  de l'anhydride sulfureux. La fréquence d'absorption correspondant à cette transition a été mesurée en vidéo par J. Bellet (6) qui donne comme valeur F = 34.097.720  $\stackrel{+}{-}$  30 KHz. La largeur optimum de cette raie compte tenu de l'élargissement stark est de 280 KHz.

La pression du gaz dans la cellule est de  $10^{-2}$  mm de mercure environ, la puissance H.F est volontairement amenée à une valeur faible pour éviter la saturation (10 µA de courant détecté lorsque le cristal détecteur est fermé sur un galvanomètre de résistance interne 20 Å) Le champ stark appliqué (1200 volt) est tel que le spectre des composantes n'apparait pas dans la plage de fréquence balayé.



Dans l'enregistrement (22) la vitesse de balayage en fréquence est de 200 KHz par minute et la constante de temps à la sortie du détecteur de phase est de 10 secondes.

La largeur apparente de la raie est alors d'environ 500 KHz. L'effet d'élargissement très net est lié à la vitesse de balayage encore relativement importante eu égard au fait que la valeur de la constante de temps choisie n'est qu'une dizaine de fois inférieure au temps de passage sur la raie à mi-hauteur.

Dans l'enregistrement (23) nous avons conservé la même constante de temps  $\tau = 10$  secondes et nous avons diminué la vitesse de balayage à 60 KHz par minute. Le temps  $\Delta t$  de passage sur la raie à mi-hauteur est de 300 secondes et la relation 0,02  $\Delta t < \tau < 0,05\Delta t$  est alors parfaitement vérifiée.

Dans ces conditions la largeur mesurée est de 290 - 10 KHz ce qui rejoint la valeur prévue théoriquement. Il apparait donc que des vitesses de balayage de l'ordre de grandeur de celle correspondant à cet enragistrement suffisent pour rendre négligeable l'effet d'élargissement lié à la vitesse de balayage.

D'autre part le choix judicieux de la constante de temps à la sortie du détecteur de phase nous permet d'envisager une mesure absolue dels fréquence d'absorption ; en effet, la fréquence de l'étalon 3 GHz stabilise en phase étant parfaitement déterminée il nousest facile d'identifier chaque marqueur.

La courbe (24) représente l'évolution du balayage en fonction du temps ; elle nous permet par interpolation d'obtenir la fréquence du maximum d'absorption soit 34 097.750 <sup>+</sup> 30 KHz. La valeur de l'erreur étant liée à l'appréciation de la position des marqueurs et du maximum d'absorption de la raie.

۶.

La fréquence mesurée 34 097.750  $\stackrel{+}{-}$  30 KHz recouvre bien la valeur trouvée (en vidéo et l'on peut considérer que l'on obtient ainsi une bonne mesure de la fréquence des raies d'absorption en spectromètrie stark.



A

0

S

Ť

Fig 22



Fig. 23





### Conclusion

.1

Nous pensons avoir réalisé un appareillage avec lequel les principales causes d'élargissement des phénomènes d'absorption sont supprimées.

Il est possible d'amenerle pouvoir de résolution du spectromètre stark à des valeurs plus faibles en diminuant la fréquence de modulation.

Une fréquence de modulation stark de 30 KHz nous permettant d' espérer une résolution de l'ordre de 150 KHz sans diminution notable de la sensibilité du spectromètre.

La nécessité d'un tel appareillage s'impose lors de résolution de la structure quadripolaire ; aussi prévoit-on l'extension de ces procédés de balayage lent à des gammes de fréquences différentes.

### Bibliographie

1 - Montgomery Tech. mesures micro ondes P. 247
2 - Waché Thèse de 3ème cycle 1964
3 - Musson-Genon et Metivier Onde électrique 1957
4 - Macke, Messelyn, Wertheimer Onde électrique 1966
5 - Strandberg Microwave spectroscopy
6 - Bellet Thèse de doctorat 1965
Cours de Monsieur Wertheimer 3ème cycle de spectroscopie hertzienne.

Ĵ.

.

Table des matières

- Introduction

- Sommaire

CH. 1 - Spectromètrie stark - influence de la vitesse de balayage - nécessité d'un balayage lent - nécessité d'une stabilisation de fréquence

CH. II - Procédés de stabilisation

- stabilisation de phase

- stabilisation de fréquence

CH. III - Détection du signal d'erreur

CH. IV - Stabilisation de la fréquence d'oscillation d'un klystron par système magnétique

- action du champ magnétique

- chaine de stabilisation

CH. V - Stabilisation de la fréquence d'oscillation d'un klystron par procédé opto-électronique

- système opto-électronique

- chaine de stabilisation

CH. VI - Balayage lent

CH. VII - Appareillage

- spectrométre

- système de marquage

CH. VIII - Résultats

Conclusion.



25

0 -7 3 Le Recteur de l'Académie Vu et TITRE DE LA THESE DE 3ème CYCLE "Mention Electronique" permis d'imprimer asservissement de la fréquence de la source Contributton 2 de Lille l'amélioration Le Doyen de Lille, le 24 Jui 1966. Vu et approuvé \* B! B Section SciENCES EQUE GA Pour le Doven empéché L'Assesseur. 12 d " un Faculté des spectromètre Sciences de STARK par Lille 26 • • •